

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N4094FDA-N

<http://www.elm-tech.com>

■概要

ELM4N4094FDA-N 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=40V$
- $I_d=114A (V_{gs}=10V)$
- $R_{ds(on)} = 3.2m\Omega (V_{gs}=10V)$
- $R_{ds(on)} = 5.3m\Omega (V_{gs}=4.5V)$

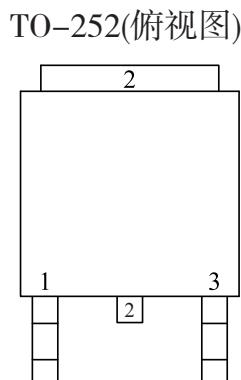
■绝对最大额定值

项目	记号	规格范围	单位	备注
漏极 - 源极电压	V_{ds}	40	V	
栅极 - 源极电压	V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs}=10V$)	I_d	114	A	1
		72		
漏极电流 (脉冲)	I_{dm}	240	A	2
单脉冲崩溃能量	E_{as}	145	mJ	3
崩溃电流	I_{as}	54	A	
容许功耗	P_d	73.5	W	4
保存温度范围	T_{stg}	-55 ~ +150	°C	
结合部温度范围	T_j	-55 ~ +150	°C	

■热特性

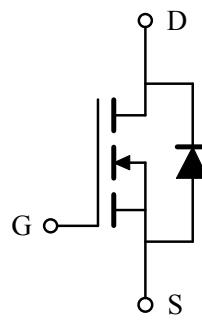
项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
最大结合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	55.0	°C/W	1
接合部 - 外封装热阻	$R_{\theta jc}$	-	1.7	°C/W	1

■引脚配置图



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N4094FDA-N

<http://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BVdss	$V_{gs}=0\text{V}, I_d=250\mu\text{A}$	40	-	-	V	
漏极 - 源极导通电阻	Rds(on)	$V_{gs}=10\text{V}, I_d=20\text{A}$	-	2.5	3.2	$\text{m}\Omega$	2
		$V_{gs}=4.5\text{V}, I_d=15\text{A}$	-	3.8	5.3		
栅极阈值电压	Vgs(th)	$V_{gs}=V_{ds}, I_d=250\mu\text{A}$	1.2	1.7	2.2	V	
栅极接地时漏极电流	Idss	$V_{ds}=40\text{V}, V_{gs}=0\text{V}$	-	-	1	μA	
		$V_{ds}=40\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, T_j=55^\circ\text{C}$	-	-	5		
栅极漏电电流	Igss	$V_{gs}=\pm 20\text{V}, V_{ds}=0\text{V}$	-	-	± 100	nA	
正向跨导	Gfs	$V_{ds}=5\text{V}, I_d=20\text{A}$	-	75	-	S	
寄生二极管最大连续电流	Is	$V_{gs}=V_{ds}=0\text{V}$, Force current	-	-	30	A	1, 5
二极管正向压降	Vsd	$V_{gs}=0\text{V}, I_s=1\text{A}$	-	-	1	V	2
动态特性							
输入电容	Ciss	$V_{ds}=20\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	2648	-	pF	
输出电容	Coss		-	899	-	pF	
反馈电容	Crss		-	71	-	pF	
栅极电阻	Rg	$V_{ds}=0\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	1.5	-	Ω	
开关特性							
总栅极电荷 (4.5)	Qg	$V_{ds}=20\text{V}, V_{gs}=4.5\text{V}, I_d=20\text{A}$	-	22.7	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Qgs		-	7.5	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Qgd		-	5.5	-	nC	
导通延迟时间	td(on)	$V_{ds}=20\text{V}, V_{ds}=10\text{V}$ $R_{gen}=3\Omega, I_d=20\text{A}$	-	10.0	-	ns	
导通上升时间	tr		-	5.0	-	ns	
关闭延迟时间	td(off)		-	33.0	-	ns	
关闭下降时间	tf		-	6.5	-	ns	

备注:

1. 测试数据是由安装在1平方英寸FR-4、铜箔厚为 $70\mu\text{m}$ 上的取得的;
2. 脉冲测试数据: 脉冲宽度 $\leq 300\mu\text{s}$ 和占空比 $\leq 2\%$;
3. Eas表示的是最大值。测试条件为 $V_{dd}=25\text{V}, V_{gs}=10\text{V}, L=0.1\text{mH}, I_{as}=54\text{A}$;
4. 功耗受 150°C 结合部温度限制;
5. 该数据在理论上与 I_d 、 I_{dm} 相同, 但在实际应用上会受到总功耗的限制。

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N4094FDA-N

<http://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

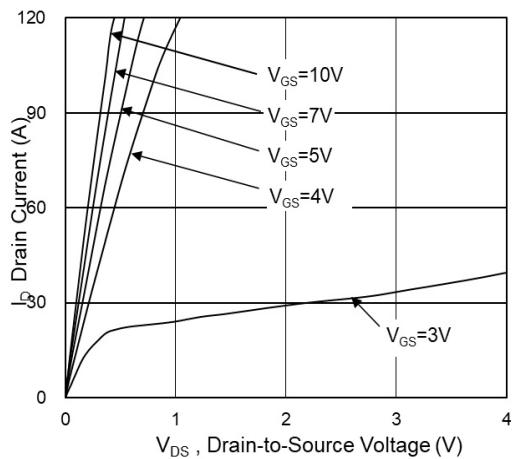


Fig.1 Typical Output Characteristics

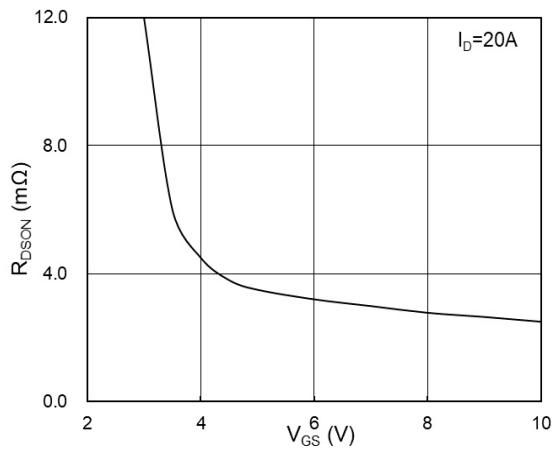


Fig.2 On-Resistance vs G-S Voltage

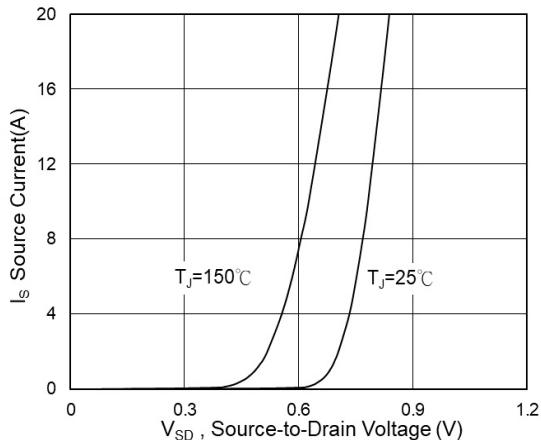


Fig.3 Source Drain Forward Characteristics

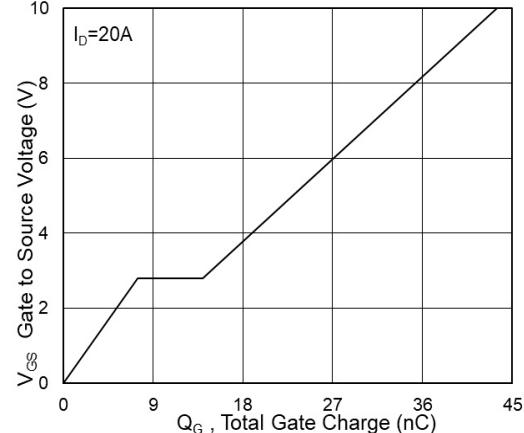


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

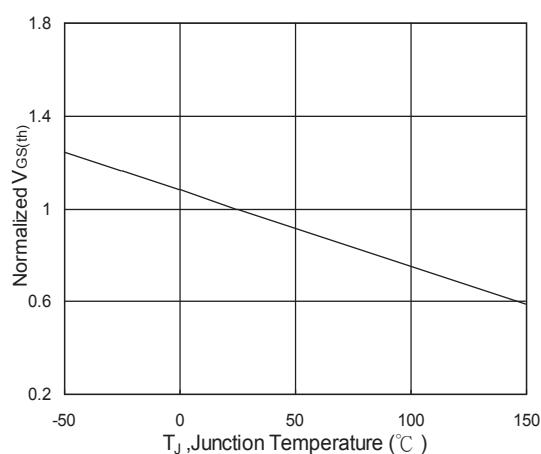


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs T_J

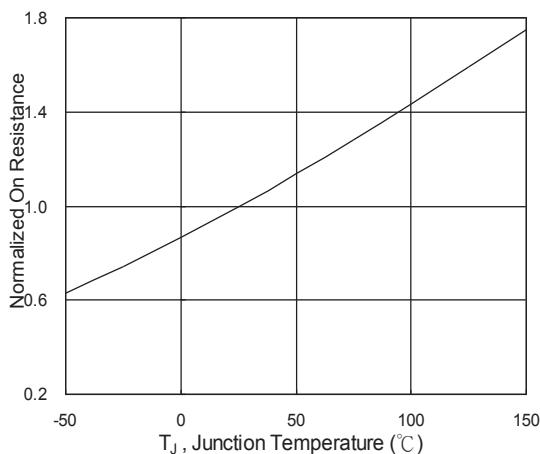


Fig.6 Normalized $R_{DS(on)}$ vs T_J

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N4094FDA-N

<http://www.elm-tech.com>

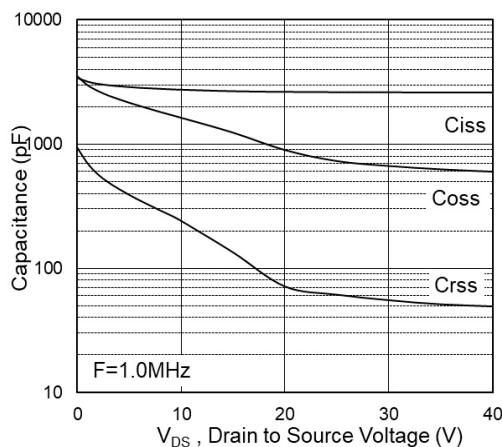


Fig.7 Capacitance

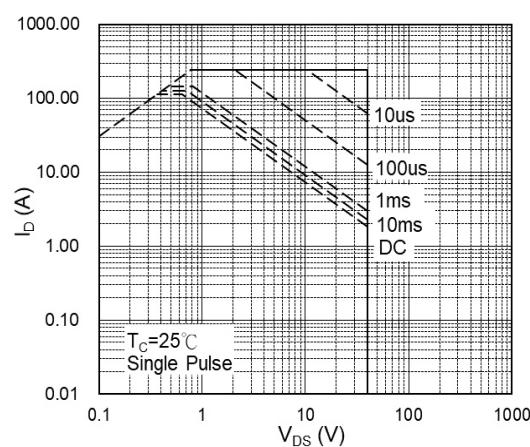


Fig.8 Safe Operating Area

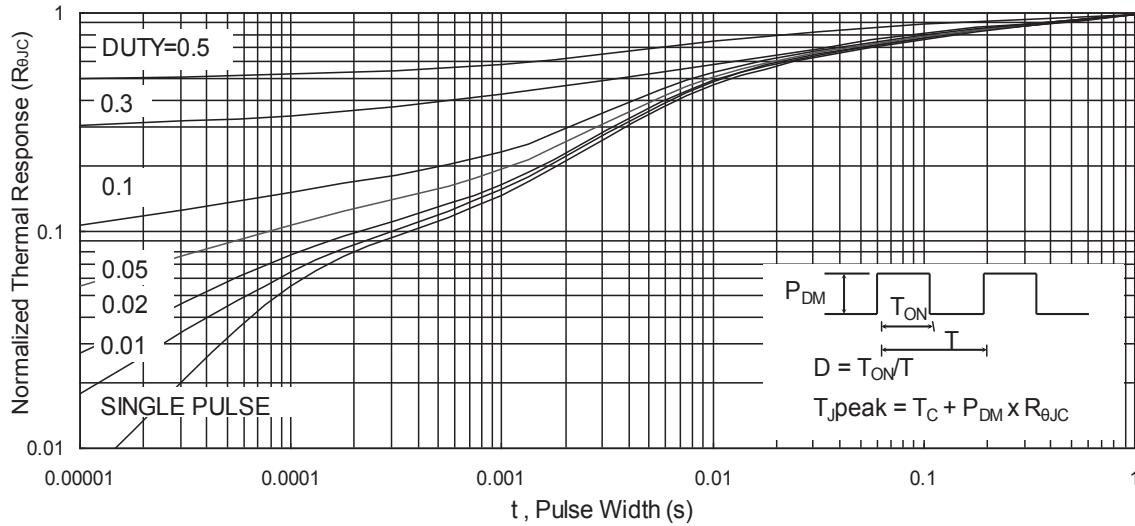


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

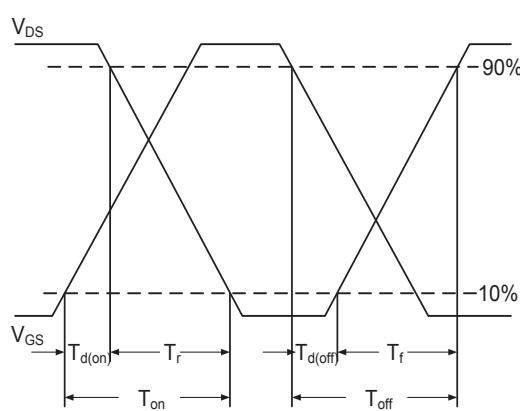


Fig.10 Switching Time Waveform

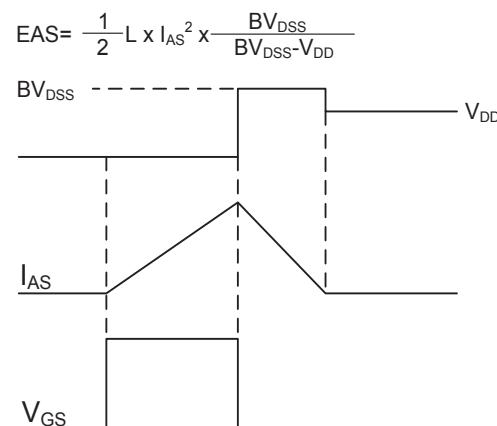


Fig.11 Unclamped Inductive Switching Wave